JP2250952

Publication Title:

THIN FILM FORMATION

Abstract:

PURPOSE:To form a thin film having high adhesive strength to a substrate by implanting the metal ions of the above thin film from the surface part of a cleansed substrate into the in inner part of this substrate, heating the above, and then forming the above thin film on the resulting ion-implanted layer.

CONSTITUTION:For example, at the time of forming a thin film 3 of TiN on a substrate 1 made of stainless steel, the surface part 2 of the substrate 1 is cleaned (etched) and the metal ions of the thin film 3 are implanted into the inner part of the substrate 1, and then, the resulting ion-implanted layer 4 is heated (annealed) to apply thermal diffusion to the metal ions, by which the metal ions in a highly concentrated part in a region 6 at a slight depth from a surface layer part 5 in the direction of the depth are moved vertically in the depth direction to increase ionic concentration on the surface layer part 5 side. Subsequently, the thin film 3 is formed along the surface part 2 of the substrate 1 after the above treatment, that is, on the above implantation layer 4.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-250952

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)10月8日

C 23 C 14/02 14/06 8722-4K 8722-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

の発明の名称 薄膜形成方法

②特 願 平1-70593

❷出 願 平1(1989)3月24日

@発明者 川崎

義 則

東京都江東区豊洲 3 丁目 1 番15号 石川島播磨重工業株式

会补東京第二工場内

勿出 願 人 石川島播磨重工業株式

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 絹谷 信雄 外1名

明 組 4

1. 発明の名称 薄膜形成方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 洗浄基板の表面部に薄膜を密着形成するに 際して、上記基板表面部から基板内に上記薄膜の金属イオンを注入し加熱した後、該加熱 処理されたイオン注入層上に上記薄膜を形成 したことを特徴とする薄膜形成方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は薄膜形成方法に係り、特に基板とこれに密着形成される薄膜との親和性を高め、薄膜の密着強度を向上することのできる薄膜形成方法に関する。

[従来の技術]

一般に、基板上に薄膜を形成するに際し、基 ・板となるものにはステンレス、超銅材料、シリ コンウェーハ等種々のものが知られている。こ のような鉄系やシリコン系は個々に原子の配列 や原子問距離が異なり固有の特性を有する。したがって、基板が異なるとその材質も異なる。また、基板に付着される薄膜には機能性膜など取り付ける材料は種々雑多に存在する。そこで、基板に薄膜を形成するにはそれぞれ用途目的に見合った材料を選択することになる。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、基板に薄膜を密替形成する場合に、 基板と薄膜との親和性が高い程、薄膜の密着強度 は強化される。したがって、親和性が確保される 場合には基板上に直接薄膜を形成することができ

他方、上述したように基板には種々の特性があり、これに付着される薄膜にも種々の機能が求められる。このため、互いに親和性に労る材料の組み合わせもあり、このような場合は薄膜の密着強度が弱く、薄膜は剥がれやすいことになる。

そこで、従来は互いに観和性が低い材料の場合はこれら基板と薄膜との間に両者の性質の似通った中間層(バッファー層)を介在させなければな

本売明は上記問題点を有効に解決すべく創案されたものである。

本発明は基板に薄膜を密着形成するに際し、基板と薄膜との密着強度を高めることのできる薄膜形成方法を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は洗浄基板の表面部に薄膜を密着形成するに際して、上記基板表面部から基板内に上記薄膜の金属イオンを注入し加熱した後、その加熱処

途する.

第1図に示すように、基板1にはフラットな表 面部2が形成される。

この基板1の表面部2にはこれに沿って薄膜3が形成される。本実能例においてはたとえばステンレスからなる基板1にチタンナイトライド
(TiN)からなる薄膜3が形成される。

そこで、基板1に薄膜3を形成するにあっては 先ず、第2図に示すように基板1の表面部2の洗 浄(エッチング)がなされる。次いで、洗浄され た基板1の表面部2からその内部に、後に密巻形 成される薄膜3の金属イオンを打ち込み注入する。 本実施例においては薄膜3の金属イオンとなるチ タンイオンを注入することになる。

このように基板1内に金属イオンが注入される と第3図に示すように、基板1内にはその表面部 2から深さ方向に金属イオンによる不純物層が形成されることになる。すなわち、基板1内にはイオン注入層4が形成される。このイオン注入層4 においては第4図の実験で示すように、不均一な 理されたイ 主入層上に上記薄膜を形成したも のである。

[作用]

先ず、基板が洗浄され、その洗浄された基板内には、その表面部から後に形成される薄膜の金属イオンが打ち込まれ注入される。したがって、基板内にはその深さ方向にイオンだ注入層が形成でれることになる。この場合、イオンが注入を度が低く、表層部から深さ方向に少し入った領域側のイオン注入密度が高くなり、注入密度は不均一になる。

そこで、基板内にイオンを打ち込み注入した後 はそのイオン注入層を加熱してイオンを表面部側 に熱拡散させて注入密度を均一化する。

したがって、表層部側のイオン密度が高くなり、 基板とその表面部上に後に密着形成される薄膜と の親和性が高められ、薄膜の密着強度が向上する ことになる。

[実施例]

以下、本発明の一実施例を添付図面に従って詳

イオン注入密度となる。

すなわち、基板1内のうちの表層部5付近が和になり、これより深さ方向に少し入った領域6において密度が高くなり、以後下方の領域7が低くなる密度分布を形成する。

そこで、イオン注入密度を表層部5からその深さ方向に均一にするために、イオン注入層 4 を加熱(アニーリング)することになる。

具体的には温度センサに採用される薄膜3である場合には薄膜3の実際の使用温度が予め定められた使用許容温度を越えると、薄膜3の特性が変化する成れがある。これを防止するために、本実値例では薄膜3の実際の使用環境温度から順次上げて高い温度でイオン注入層4が加熱処理される。

このように基板1のイオン注入層4が加熱処理 されると第4図および第5図に示すように、金属 イオンは熱拡散され、表層部5からその深さ方向 に少し入った領域 密度が高い部分の金属イオンはその深さ方向上下(第4因矢印)に移動し、 表層部5個のイオンは密度が高くなる。したがっ て、全体的には第4図の鎖線で示すように、なだ らかなイオン密度分布が形成される。

このようにイオン注入層4が加熱処理され金属・イオンが拡散された後は第1回に示すように、基板1の表面部2に沿ってすなわちイオン注入層4上に薄膜3を形成することになる。図示例の薄膜3はイオンミキシングにより形成された三層のイオンミキシング膜を示したものである。その他、本発明においては真空蒸着、イオンプレーティング、スパッタリングにより薄膜3を形成してもよい。

このように本発明は基板1にイオン注入した後、そのイオン注入層4を加熱するので、基板1内の 表層部5に薄膜3の金属イオンが集められ、薄膜3の特性にあわせて基板1の表面部2の性質を可 変することができる。このため、基板1とその表面部2上に密着形成される薄膜3との銀和性が高

4. 図面の簡単な説明

第1図は基板に薄膜を密着形成した本発明の一実施例を示す断面図、第2図は洗浄基板を示す側面図、第3図はイオン注入した基板を示す断面図、第4図は基板内のイオン密度分布を示す図、第5図はイオン注入され加熱処理された基板を示す断面図である。

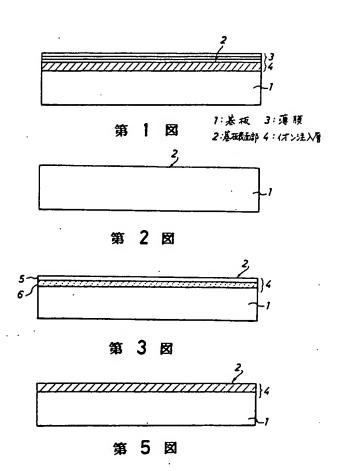
図中、1は基板、2は基板表面部、3は薄膜、4はイオン注入層である。

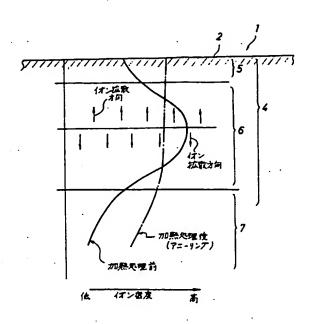
特 計 山 順 人 石川島播磨重工業株式会社 代理人弁理士 絹 谷 信 雄 (外1名) また、従来例の如く、中間層を介在させる必要がないので、基板1に薄膜3を直接形成することのできる組み合わせ例が多くなり、中間層を介在させない基板材料と薄膜材との選択範囲を広げることができる。

[発明の効果]

以上要するに本発明によれば、次の如き優れた 効果を発揮する。

- (1) 基板内にイオン注入した後、そのイオン注入 履を加熱するので、薄膜の特性にあわせて基板 の表面部の性質を可変することができ、基板と その表面部上に密着形成される薄膜との親和性 が高められ、その密着強度を向上させることが できる。
- (2) 中間層を介在させる必要がないので、基板に 直接薄膜を形成することのできる組み合わせ例 が多くなり、中間層を介在させない基板材料と ・薄膜材との選択範囲を広げることができる。





第 4 图

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Jag

PUBLICATION NUMBER

02250952

PUBLICATION DATE

08-10-90

APPLICATION DATE

24-03-89

APPLICATION NUMBER

01070593

APPLICANT: ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND

CO LTD;

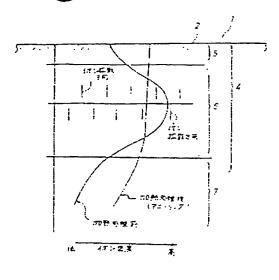
INVENTOR: KAWASAKI YOSHINORI:

INT.CL.

: C23C 14/02 C23C 14/06

TITLE

: THIN FILM FORMATION





ABSTRACT: PURPOSE: To form a thin film having high adhesive strength to a substrate by implanting the metal ions of the above thin film from the surface part of a cleansed substrate into the in inner part of this substrate, heating the above, and then forming the above thin film on the resulting ion-implanted layer.

> CONSTITUTION: For example, at the time of forming a thin film 3 of TiN on a substrate 1 made of stainless steel, the surface part 2 of the substrate 1 is cleaned (etched) and the metal ions of the thin film 3 are implanted into the inner part of the substrate 1, and then, the resulting ion-implanted layer 4 is heated (annealed) to apply thermal diffusion to the metal ions, by which the metal ions in a highly concentrated part in a region 6 at a slight depth from a surface layer part 5 in the direction of the depth are moved vertically in the depth direction to increase ionic concentration on the surface layer part 5 side. Subsequently, the thin film 3 is formed along the surface part 2 of the substrate 1 after the above treatment, that is, on the above implantation layer 4.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY